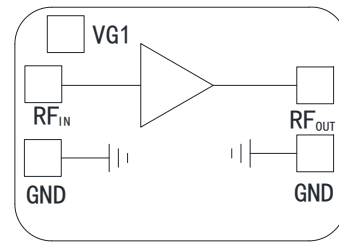


特点:

- 频率范围: 0.01~3.0GHz
- 增益: 典型值 20.5dB
- 噪声系数: 典型值 0.8dB
- 输出 1dB 压缩点: 典型值 21dBm@VG1 悬空
18.5dBm@VG1 接地
- 单电源工作: 典型值+5V/63mA@VG1 悬空
+5V/41mA @VG1 接地
- 芯片尺寸: 0.9mm×0.8mm×0.1mm

功能框图:



产品简介:

YDC1100 是一款采用 GaAs 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

性能参数 1: (50Ω系统, $T_A=+25^{\circ}\text{C}$, $V_{dd}=+5\text{V}$, $I_{dd}=63\text{mA}$, VG1 悬空)

参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	0.01	-	3.0	GHz
增益	G		20.5	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	± 1.5	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.5	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.6	-	-
噪声系数	NF	-	0.8	-	dB
反向隔离度	I _R	-	24.5	-	dB
1dB 压缩点输出功率	OP _{1dB}	-	+21	-	dBm
输出三阶截点	OIP ₃	-	+34	-	dBm
电源电压	V _{dd}	-	+5	-	V
工作电流	I _{dd}	-	63	-	mA

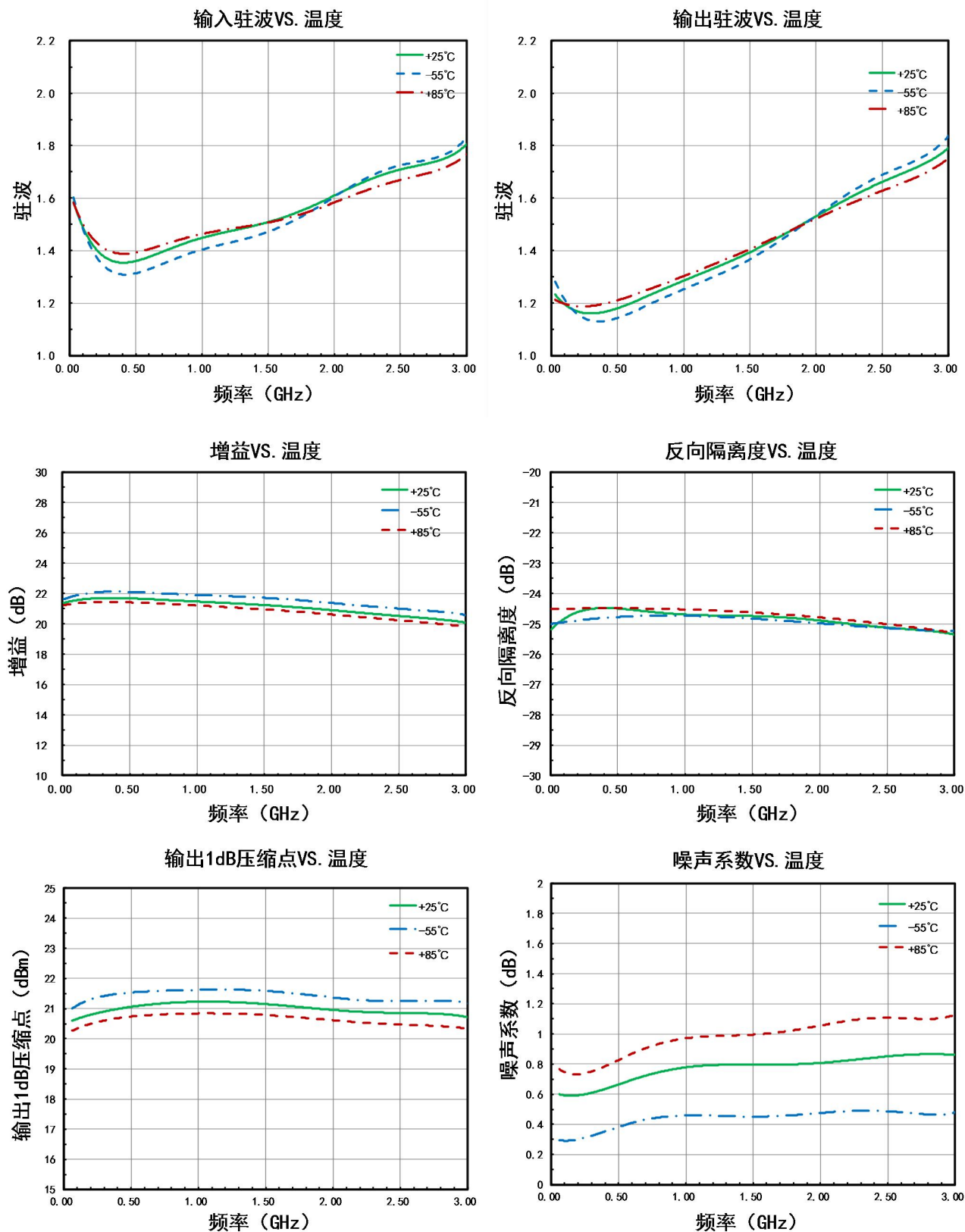
性能参数 2: (50Ω系统, $T_A=+25^{\circ}\text{C}$, $V_{dd}=+5\text{V}$, $I_{dd}=41\text{mA}$, VG1 接地)

参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	0.01	-	3.0	GHz
增益	G		20.5	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	± 1.5	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.6	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.5	-	-
噪声系数	NF	-	0.8	-	dB
反向隔离度	I _R	-	24.5	-	dB
1dB 压缩点输出功率	OP _{1dB}	-	+18.5	-	dBm
输出三阶截点	OIP ₃	-	+30	-	dBm
电源电压	V _{dd}	-	+5	-	V
工作电流	I _{dd}	-	41	-	mA

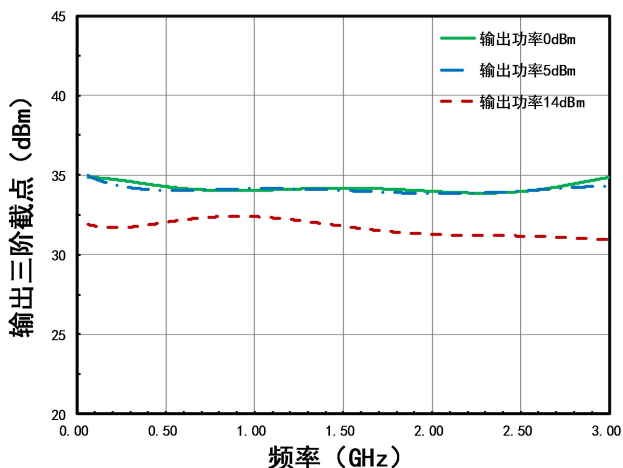
*: OIP₃ 测试条件: 双音信号间隔 1MHz, P_{out}=+0dBm/1tone。

**：芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

典型测试曲线 1: (50Ω系统, $V_{dd}=+5V$, $I_{dd}=63mA$, V_{G1} 悬空)

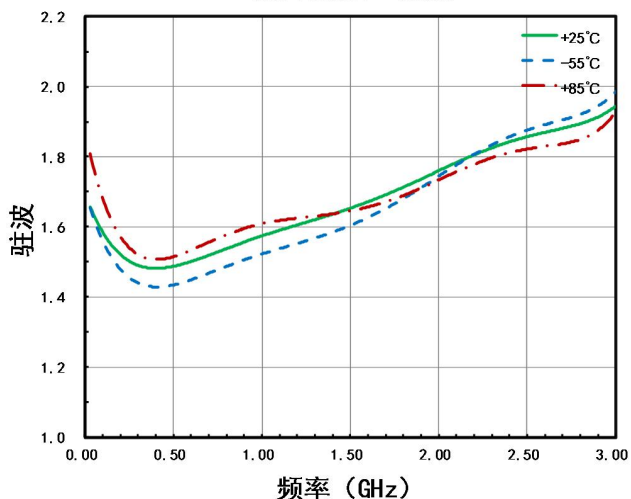


输出三阶截点VS. 频率 (+25°C)

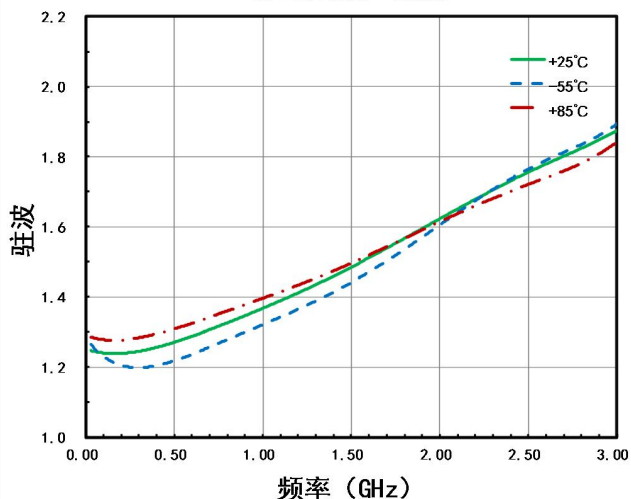


典型测试曲线 2: (50Ω系统, $V_{dd}=+5V$, $I_{dd}=41mA$, V_{G1} 接地)

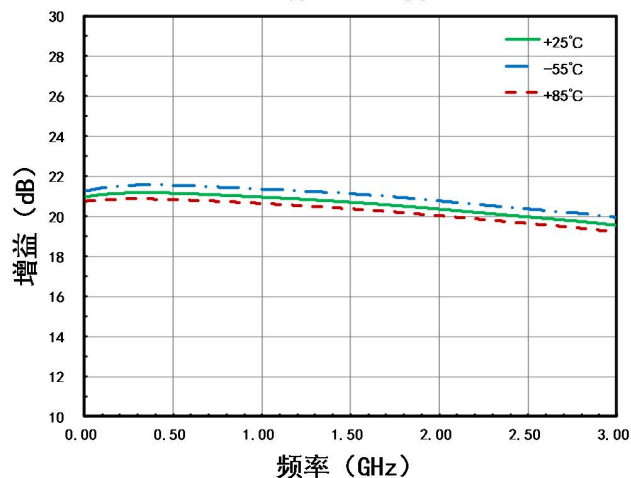
输入驻波VS. 温度



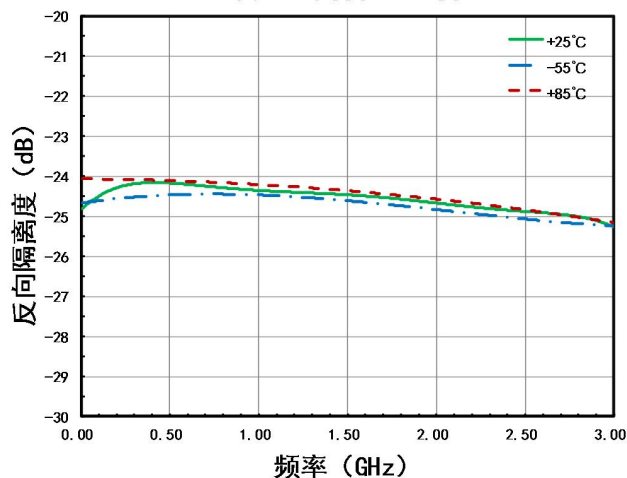
输出驻波VS. 温度



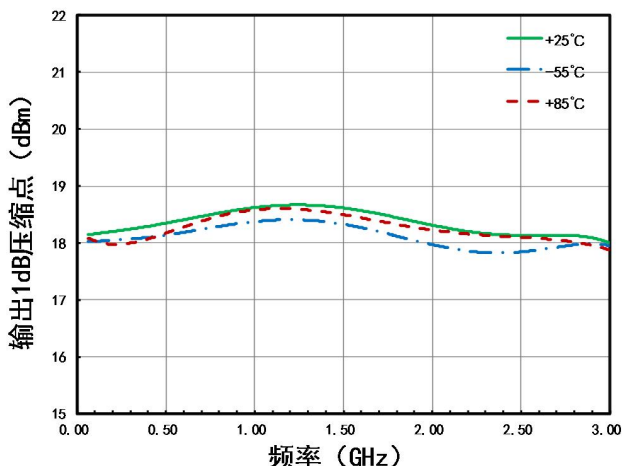
增益VS. 温度



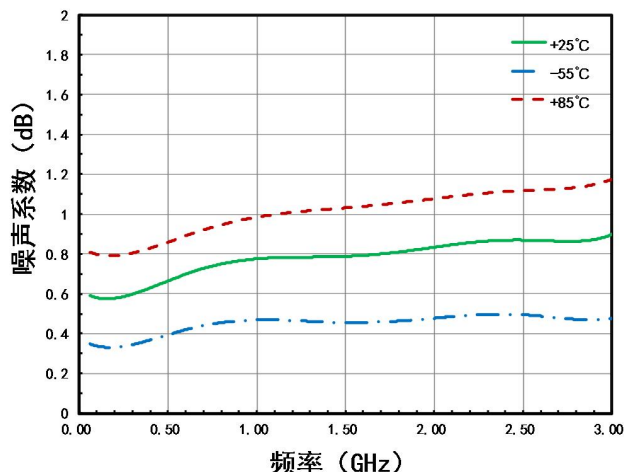
反向隔离度VS. 温度



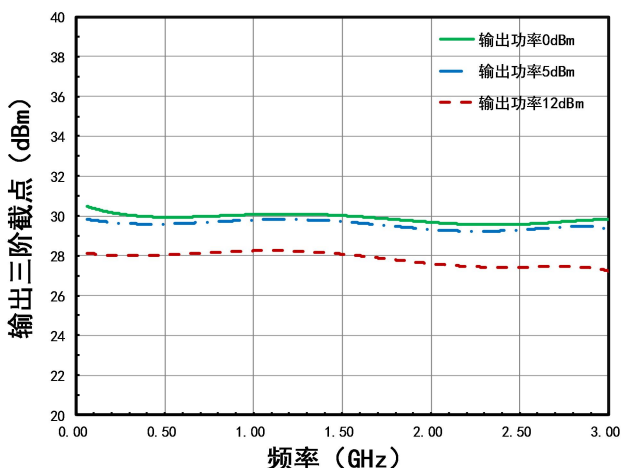
输出1dB压缩点VS. 温度



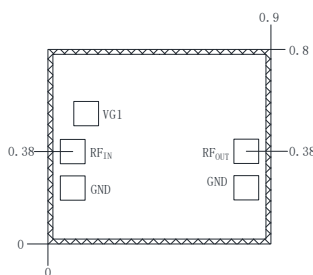
噪声系数VS. 温度



输出三阶截点VS. 频率(+25°C)



外形尺寸图:



注: 1.单位: mm;

2.芯片背面镀金, 背面接地;

3.外形尺寸公差: $\pm 0.05\text{mm}$;

4.键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1 \times 0.1\text{mm}$ 。



引脚定义:

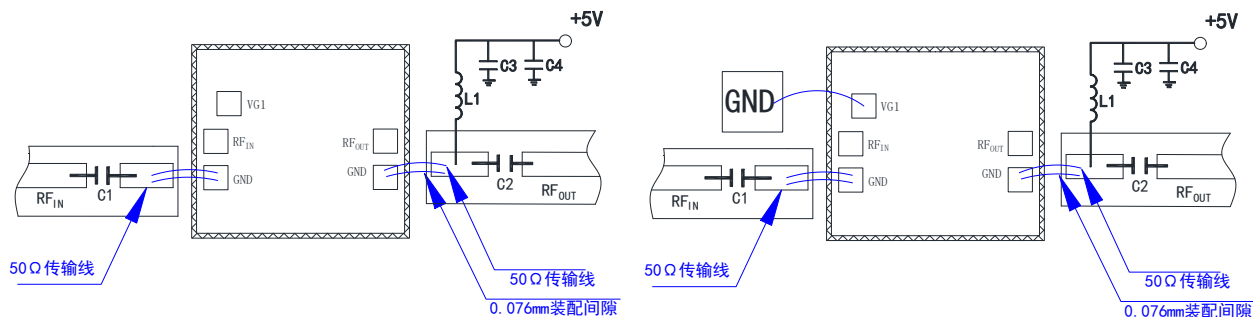
符号	描述
RF _{IN}	射频输入, 芯片内部无隔直
RF _{OUT}	射频输出, 芯片内部无隔直
VG1	电流控制端口
GND/芯片背面	接地, 芯片底部需接地良好

极限参数表:

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

参数名称	极限值
输入射频功率, 50 Ω	+20dBm
电源电压	+8V
装配温度	+300°C, 20s
工作温度	-55°C~+125°C
贮存温度	-55°C~+150°C

推荐装配图：



推荐应用电路器件值：

频率 编号	0.01~0.6GHz	0.6~2.5GHz	0.1~3GHz	备注
	推荐值			
C1、C2	10nF	100pF	3300pF	
C3	10nF	10nF	10nF	
C4	1uF	1uF	1uF	
L1	1.5uH	82nH	100MHz@1800Ω磁珠	电流>150mA

注：电容、电感、磁珠可根据实际使用频段选用。

产品使用注意事项：

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面，使用时须小心。
3. 芯片粘结装配时，需考虑热膨胀应力对芯片的影响，芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上，如可伐、钨铜或钼铜垫片上，避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 20 秒），使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 25um 双金丝键合，建议金丝长度 0.25~0.40mm（10~16 mils）。
6. 在存储和使用过程中注意防静电，烧结、键合台接地良好。